Requested Patent

JP61231166A

Titl:

COMPOSITE ULTRAHIGH VACUUM APPARATUS:

Abstracted Patent

JP61231166;

Publication Date:

1986-10-15:

Inventor(s):

KETSUSAKO MITSUNORI:

Applicant(s):

HITACHILTD:

Application Number

JP19850072612 19850408 :

Priority Number(s):

IPC Classification:

C23C14/24; C23F1/08; H01L21/02;

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE: To operate and conserve each treating chamber independently, by forming ultrahigh vacuum treating apparatus with the first and second treating chambers and a load lock chamber and connecting the first and second ultrahigh vacuum treating chambers with two valves and intermediate vacuum vessel.

CONSTITUTION:Ultrahigh vacuum apparatus for operations such as vapor deposition, film piling, etching is composed of the first and second treating chambers 41 and 42 and the load lock chamber 43. The chambers 41, 42 are connected with a small vacuum chamber 45 providing valves 44, 44' at both ends. Material to be treated is moved from the chamber 43 to the chambers 42, 41 in order, and subjected to operation such as vapor deposition. In this case, since the chambers 41, 42 are formed with respective different systems 46, 47, repair of both treating chambers and ultrahigh vacuum treatment by burning exhausting together with heating thereafter can be carried out independently. Consequently, operation and conservation of the ultrahigh vacuum treating apparatus are easy, and the operability is improved remarkably.

⑩日本国特許庁(JP)

の 特 許 出 題 公 期

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-231166

@Int_CI_4 14/24 識別記号 庁内整理番号 ❷公開 昭和61年(1986)10月15日

C 23 C C 23 F 1/08 H OI L 21/02

7537-4K 6793-4K

7168-5F 審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

60発明の名称 複合超高真空装置

> 到特 爾 昭60-72612

29HH 昭60(1985) 4月8日

光 紀 @発 明 者 蕨 迫

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

വധ 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

の代 理 弁理士 小川 勝男 外1名

発明の名称 複合超高真空装置

特許錯求の範囲

1. 独立した辞気系を有し少くとも1以上の集作 を被処理物に加える超高其空装置を複数結合し て成る複合組高其空数量において、上記超高其 空数世は寅益にパルプを有する真空槽を介して 結合され、かつ、上記超真真空殺戮はそれぞれ 独立に焼き出し操作が可能な舞く構成したこと を特徴とする複合超高真空数量。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は超高真空装置の構成に係り、特に複数 の処理を行う目的で、独立の超高真空装置を結合 する場合に好速な結合方式に関する。

(発明の背景)

真空の中である種の処理を行うためには、第1 図に示すように、処理のための真空槽(チヤンパ) 11及び、 真空排気系12がゲートパルプのよう に排気コンダクタンスの大きなパルブ13によつ

て仕切られた実空装置が一般に用いられる。

このような例として見方。井上、蔵辺、高須。 「真空」1983第26卷第7号pp606~613 があげられる。 実空度が10~3~10~4P a 程度 の実空で良い場合には、試料の出し入れを値便に するため、0リングシールのパルブ14が用いら れることもある。しかし、何えばMBB等のよう に10°°Pa台の超高真空を必要とする場合には、 メタルガスケントシールを用い、かつ吸着ガスを **拳出するため、処理チヤンパを200℃程度に加** 熟しつつ葬気を行なう焼出し搾気が不可欠の操作 Eta.

しかし、この様な構造では、処理の都度、真空 を破る必要があるため、最近の進歩した装置にお いては第2回に示すようなロードロック機様が多 く採用されている。ここで主処理チャンパ21及 び排気系22の構成は第1図の構成と基本的には 同じであるが、これに被処理物導入用のロツク室 23がゲートパルブ24を介して取付けられる。 装置全体を焼出し排気して、まず主処理チャンパ

21の超高其空を実現する。ロツク宝入口のバル プ25から被処理物をロツク室内に導入し、ロツ ク窓専用 排気システム26で、ロツク室を~ `10^*~10^*Paに抑気し、ゲートパルプ24 を開けて並処理物を処理チャンパ21内に移す。 この移動にはいくつかの方法があるが、本発明の 主旨にはとくに関係が無いので、ロツク玄内に機 構27を備えた場合を一例とし、詳しくは述べな い。処理チヤンパ21に被処理試料を移した後、 パルプ24を聞め、処理チャンパ21を組沓哀空 奔気して目的の処理を行う。 処理の終つた彼処理 試料は上記と逆の順序で取り出す。 こうすること により、主処選チヤンパ21は大気に盛されるこ とがなくなり、処理毎に焼出し砕気をする必要が 無く、処理時間が短縮され、装置の存備率が向上 する。さらに超高其空の維持を必要とする場合に は、このロードロツク機構を2数にした裝置もす でに実用化されている。今述べた装置は主処選チ ヤンパでのある処理、例えば蓋岩。膜堆積。エツ チング。露光等の半導体製造における単位操作を

するための独立した装置に関するものであるが、 これらの単位操作を複数組み合わせて一速の処理 を目的とした装置が開発されつつある。それらの 例としては、MBB装置と集束イオンビーム搭置 装置とを組合せた例などがある。

しかし、この装置構成では、主払選チャンパ部 は単一のパルプ33で仕切られているため、装置 維持上次のような同題があつた。例えば第1の処 選チヤンパ31の系統で、処理原料の補給や、鞍: 置部品の補佐等の必要が生じた場合、この系統を 大気圧に戻して措置する必要がある。このとき、 それ以外の系統についてはパルプ33を聞じるこ とによって超高実空に保つたまま作業が行なわれ る。超高真空装置の場合には作業終了後始出し排 気という復帰のための作業が必要である。この場 合、超高実空に復帰させるべき部分は第3回に示 す 2 点 紙 菓 3 5 の 領域であり、 通常これは 2 点 鎖 巣の領域を熱道蔵し、オープンを形成してこの部 分を加熱することで突旋されるが、このときに同 題となるのがパルブ33の取扱いである。パルブ 33は通常操作を迅速にするため、パイトンゴム 等の O リングシールを用いたパルブが常用される が、これを閉じた状態で焼出し排気を行うと、シ ールが塑性変形を起こし、気密性が摂われるとい う問題がある。これを避けるため、道 焼出し操

作をすると、第2の処理チャンパ32と 空間がつると、第2の処理チャンパ32の 空間がつると、第2の処理で2点銀銀の領域が を加熱すると、この領域からの放出ガスが、冷却すると、この領域からの放出ガスが、必要 を加熱するの処理チャンパ32内に関した対域にあるが生ずる。この保修に関した結構が る四の1点銀銀の領域に影響を及ぼす。結合の演形 に2点銀線35の領域に影響を及遅が対立に関係 3回のような構成に対したが強立のため 3回のような構成に対したが 3回のため、超数であっても、超数であっても、超数であっても、超数であるという欠点があるという欠点がある。

(発明の目的)

本発明はかかる複合超高 真空装置における操作 上の問題点を解決し、各処理を行なう超高 真空系 の独立性を確保した装置構成を提供することを目 的とする。

(発明の極琴)

従来の複合超高真空装置においては、各超高真

空設置間の結合は単に各設置間の真空々間の選所 のみを考慮したパルプ設置がなされていたが、本 発明では一対のパルプを用いることにより、焼出 し排気操作を各装置独立に行なえる様にし、各数 置の独立した運転保守を可能ならしめ、複合数置 における操作性を飛躍的に向上させる基本的な装 置給合方式を提供する。

(発明の実施例)

以下、本発明の実施例に従い説明する。

第4回は、第3回における装置構成に本発明を 適用した実施例を示してある。すなわち、第1処 悪チャンパ41、第2処理チャンパ42、及びロードロック 宝43の構成は第3回に示した第2処理チャンパ41と第2の様式は第3回に示した第2処理チャンパ41と第2との結合は単一のパルブによい真正を チャンパ42との結合は単一のパルブによい真正を が強にパルブ44,44'を有する。こうするにより、通常の処理機作においては、第3回に とにより、通常の処理機作においては、第3回に に行なうことができる。一方、各処理チャンパ系の補係は全く独立に行なうことができる。す

なお、以上述べたのは第1の処理チャンパ系の 補修についてであるが、第2の処理チャンパの補 修についても本発明が有効に機能することは容易 に理解できよう。この場合には焼出し排気の領域 としては1点鎖線の領域47を考慮すればよい。

独立した処理装置間を結合するための小裏空槽には必ずしも排気系を独立に有することはないが、 処理試料の搬送方式によつては、この部分に搬送 のための駆動系及び排気系を備えた方が良い場合 がある。第5因に例示したのがそのような場合に おける本発明の実施例である。

第1の処理チャンパ51及び第2の処理チャンパ52、ロードロック室53は第3図。第4図と同様である。超高真空槽間の結合には両側にパルブ54。54′を有する小真空槽55があり、この中には試料を第1の処理チャンパ51から第2の処理チャンパ52へ、あるいはこの逆に撤送するための機構56、及び、専用の超高真空排気系57を有している。

本尭明は、既に述べた2つの独立した機能を有

なわち、例えば第1処理チャンパにて補係の必要 が生じた場合には、パルブ44及び44°を閉じ て、第1処理チャンパ41を大気に戻し、補係の

了した後、パルブ44を開放した状態で焼出し 禁気を行う。この間、第2処理チャンパ系は超高 真空に保たれたままであり、この系統における処 理は、第1処理チヤンパ系における補格に影響さ れることなく続けることができる。第1処理チヤ ンパ系の焼出し排気は第4四2点紙線の領域46 でオーブンを形成して行なうが、この領域に含ま れるパルブ44は閉放状態となるため、問題は無 い。パルプ44′はこの系外に置かれるため、高 量に感されることが無く、第2の処理チャンパ 4.2を超高真空に保つたまま第1の処理チャンパ 系を焼出し排気することができる。結合部の小真 空槽 4.5 は容量が小さく、従つて表面積も小さい ので、焼出し時のガス吸着、再放出の影響も少な い。また、この部分で、焼出し葬気時に熱伝導に よるパルブ44′の過熱を助止するために冷却を 道宜施すことも可能である。

本発明の適用は、既に例示した直列型の超高文 空装置接続のみ限定されるものでなく。第7回に 例示するような並列型接続に用いても極めて有用 である。

第7回において、それぞれ独立の目的。機能を有する超高真空装置71 a、71 b、71 c。71 d 等は、試料搬送のための超高真空搬送室

特開昭61-231166 (4)

72にそれぞれ接続されるが、その結合は関例に パルプ73,73'を有する小真空槽74を介し でなされている。それぞれ 超高真空装置、例え ば71bの保修操作は頻繁75の領域で可能であり、他に影響を及ぼすことがない。また搬送室 72の補修も頻繁76の領域で可能である。もし、 この結合が単独のパルプによって行なわれた場合、 補修の際の各装置間の干渉が著しく、結局、部分 の補修であっても装置全体に影響の及ぶことが理 解できよう。

〔発明の効果〕

以上述べた如く、本発明は極めて早熟な構成でありながら、超高真空姿態を複合する場合に提供を適用する効果は大きい。通常、焼出し袋気焼造で、そのための数十時間を必要とし、そのための3日及び焼出し袋気焼の復日機能を含めると2~3日の時間を要する。これを全数壁に対して行るを行のをでは直接の経済性比較でも有利である。とは明らかであり、さらに本発明を適用した場合とは明らかであり、さらに本発明を適用した場合

には、目的装置以外の装置の稼動を停止すること なく目的装置 みを補修できるため、その経済効 果は極めて大きい。

図面の簡単な説明

第1因,第2図および第3回は従来設置の紙略 級所面図、第4因乃至第7回は本発明の実施例に なる複合超高其空装置の紙略級所面図である。 41,42…組高其空チャンパ、44,44,… パルブ、45…小真空槽。

代理人 弁理士 小川野栗





